

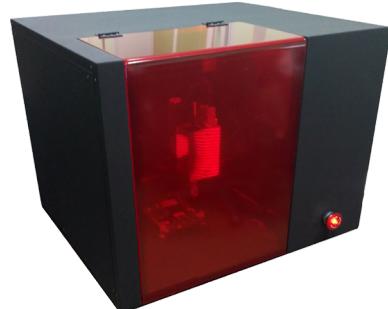
Автоматическая система для обнаружения контрафактных, перемаркованных или неисправных электронных компонентов в BGA-корпусах

EYEPOINT B10

EYEPOINT B10 - простая в работе настольная система, не требующая никакой технической документации на тестируемые микросхемы.

Система сочетает в себе автоматическую оптическую систему распознавания выводов компонентов и летающий щуп для проведения электрического тестирования безопасным методом аналогового сигнатурного анализа.

Вы получите качественный результат за считанные минуты.



Преимущества

- Не требует документации на исследуемые микросхемы
- Не требует предварительного обучения
- Проста в использовании: включайте и работайте!
- Осуществляет точную диагностику в автоматическом режиме
- Поддерживается мощным, но простым в использовании программным обеспечением
- Отображает всю работу в ПО в реальном времени
- Тестирует без подачи электропитания на плату
- Поддерживает более 50 типов компонентов
- Увеличивает знания за счет постоянно расширяющейся базы компонентов
- Предполагает участие человека менее 5 минут на чип

Для поверхностно-монтируемых микросхем

EyePoint B10 будет полезна инженеру, занимающемуся разработкой и/или ремонтом сложного электронного оборудования для ответственных применений.

Перед запайкой Вам необходимо убедиться, что BGA-компонент исправен или Вы не уверены, что он не был поврежден в процессе реболлинга? Поместите спорный компонент в систему для сравнения, выберите соответствующий заведомо исправный компонент из базы **EyePoint B10** и запустите тестирование.

К Вам поступила претензия от клиента о неисправности поставленных BGA-компонентов и клиент возвращает чипы? Возможно, клиент скжег микросхему статикой и не признается? Через несколько минут Вы будете знать ответ на этот вопрос: просто проверьте возврат на установке **EyePoint B10**, для сравнения выберите соответствующий компонент с Вашего склада или из базы **EyePoint B10** и запустите сканирование.

Вам это знакомо?

Приобретенный у недобросовестного поставщика исключительно дорогой ПЛИС был оригинальным, но далее перекодированным, восстановленным, убитым статикой или поврежденным несоблюдением условий хранения и транспортировки. Сталкивались с этим?

Такие дефекты чрезвычайно сложно диагностировать рентгенографическим методом, т.к. геометрия внутренних структур сохранена. Кроме того рентген дорог и времязатрачен. Отбраковку можно произвести с помощью функционального теста, но такой тест требует либо запайки/выпайки/реболлинга каждого компонента, либо изготовления дорогостоящей оснастки и, в любом случае, разработки программного кода теста, уникального для каждой микросхемы, и применения специализированного чип-тестера.

Оптическая инспекция во многих случаях позволяет распознать перекодированный или восстановленный BGA-чип, но она бессильна в случае внутренних повреждений или деградации электрических характеристик микросхемы.

Новый подход

EyePoint B10 – это система неразрушающего контроля. Применяемые в системе методы не приводят к выходу из строя или деградации электрических параметров исследуемой микросхемы.

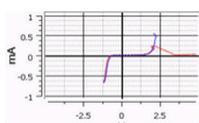
Модуль расширения **EyePoint B10** позволяет обнаруживать контрафактные, перекодированные или неисправные электронные компоненты в BGA-корпусах с любым существующим на сегодня расположением и шагом выводов без применения специальной оснастки или ручной настройки.

Система сравнивает сигнатуры каждого вывода исследуемой микросхемы с сохраненными в памяти опорными данными оригинального чипа и делает вывод не только об исправности исследуемого чипа, но и о его принадлежности к одной серии или ревизии с оригинальной микросхемой.

Систему не нужно программировать: расположение всех выводов исследуемого BGA-чипа определит встроенный полностью автоматический оптический сканер, сравнение с эталонным чипом произведет встроенное ПО сигнатурного анализа.

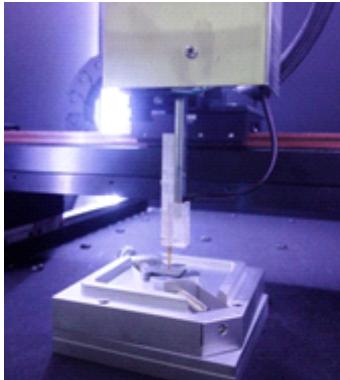
От Вас требуется только поместить микросхему в рабочую область **EyePoint B10** и запустить работу. Все остальное будет сделано автоматически.

С **EyePoint B10** Вы быстро получите результат! Например, все выводы компонента в корпусе BGA484 будут проверены за 5 минут.



Обнаружение неисправного вывода исследуемой микросхемы в BGA-корпусе. На рисунке представлено различие сигнатур для вывода исследуемой микросхемы и оригинального чипа. Неисправность отмечена красным.

Технические характеристики



- Напряжение пробного сигнала: 1.2, 3.3, 5, 12 В
- Частота пробного сигнала: 1, 10, 100 Гц, 1, 10, 100 кГц
- Диапазон тока: 25 мкА - 25 мА
- Чувствительность по R: 1 Ом - 10 МОм
- Чувствительность по C: 50 пФ - 6800 мкФ
- Чувствительность по L: 1 мкГн - 0.01 Гн
- Поддерживаемые типы корпусов: BGA, LGA, PGA, LCC, CSP
- Электропитание: ~220 В, 300 Вт
- Рабочая область: 280 x 275 x 63 мм
- Скорость построения карты тестирования: до 10 см²/мин
- Скорость тестирования: до 100 точек/мин
- Точность установки щупа: 30 мкм
- Время на смену образца: 10 сек
- Минимальное расстояние между точками тестирования: 0.4 мм
- Максимальное количество точек тестирования: 2500 шт.
- Расположение выводов: произвольное
- Управляющий ПК с комплектом ПО
- Габариты: 604 x 543 x 473 мм
- Вес: 50 кг

Комплектация

- Прибор EyePoint B10
- Набор из 10 магнитных стоек
- Набор из 8 запасных щупов: 5 стальных и 1 позолоченный для тестирования компонентов в PCB-корпусах, 2 позолоченных щупа для тестирования компонентов в BGA-корпусах
- Инструмент для замены щупов
- Калибровочная плата
- Управляющий ПК, уже настроенный и готовый к работе
- Монитор
- Клавиатура и мышь
- Кабель питания для ПК, монитора, EyePoint B10
- Кабель USB для подключения EyePoint B10 к ПК
- HDMI-кабель подключения монитора к ПК
- Паспорт устройства
- Инструкция по эксплуатации

После покупки EyePoint B10 наши специалисты приедут к Вам и сами проведут пусконаладочные работы.

Дополнения по индивидуальному заказу для решения Ваших задач

Увеличение рабочей области
до 400 x 600 мм

Изготовление корпуса
в фирменном цвете заказчика



physlab.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр инженерной физики
при МГУ имени М.В. Ломоносова»

119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 5, стр. 1
Телефон: +7 (499) 343-5624
e-mail: info@phylab.ru